Issue Classification

i	Αı	n	n	li	c	а	t	i	ก	r	۱	C	a	r	ıt	r	O	ł	N	J	C
		М	۲	••	·	ч	•	.,	•	•	"	V	v	•	•	•	u	٠	•	•	·

10669394

BARTZKE ET AL.

Applicant(s)/Patent Under Reexamination

Examiner

Art Unit

Dinh, Jack

2873

			INTERNATIONAL CLASSIFICATION												
	CLASS	SUBCLASS					С	LAIMED			ON-CL	AIMED			
359			(3 (0	2	В	26 / (02 ()						
·	CF							•							
CLASS	SUE	CLASS (O	NE SUBCLAS	S PER BLC	CK)										
359	233	227					1					ļ			
							\dashv	_				-			181
							\dashv					<u> </u>			
		·				\dashv	\dashv	$\neg \dagger$		<u> </u>					
				,		1	1								
										-					
						1.	_	_							
		<u> </u>				_ _	_					<u> </u>			
		-			-		4								
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	 					-					-			
<u> </u>	ļ	 				-	\dashv					-			
		 				+	\dashv					 			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		· · · · -				+	+					 			
							1								
*															
												ļ			
	<u> </u>					_	4								
						_ -	_	_				<u> </u>			
	ļ	-				_	\perp					 			
	ļ					-	\dashv					 	-		
	·				 		+				 	 	-		
					+ +	+	\dashv				-				
							1			······					
·	1	1													
												<u> </u>			•
L	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>	<u> </u>										
Dinh, Jack			Aick				/ \C'	lace	Total Claims Allowed:						
(Assistant		s	UPERVISO	NI	EXAMINER										
(Legal Instruments (Date)				7	(Primary Examiner)					Date) 9/4/07	O.G.	Print 1		O.G. Print Figure	